



馬達線圈檢查測試的變革

(功能追加配件)

NEW 響應波形的數值化

能在裝有轉子的成品狀態下進行檢查

單匝線圈檢測

※ 根據測量條件。

將數據統計分析
用於前序工藝的反饋，提升品質**NEW** 放電檢測功能

對局部放電進行高精度檢測

檢測馬達線圈之間的絕緣不良
(輕微短路)輕鬆進行放電檢測，不需要額外的設備
(例如用於放電檢測的天線等)

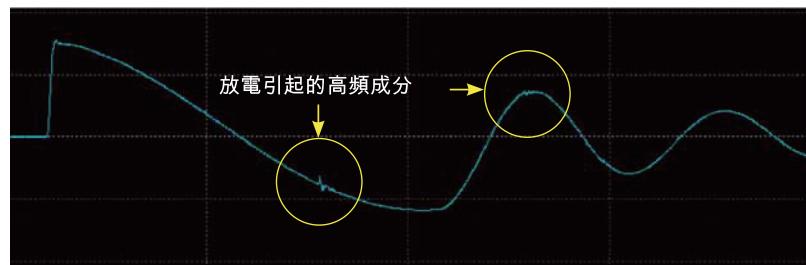
線圈測試的標準

能夠檢測到以往很難檢測到的不良現象

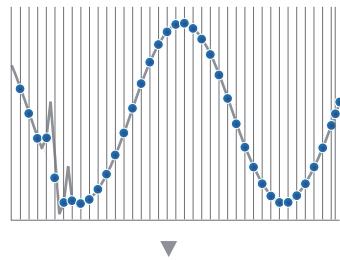


檢測出響應波形的細微變化

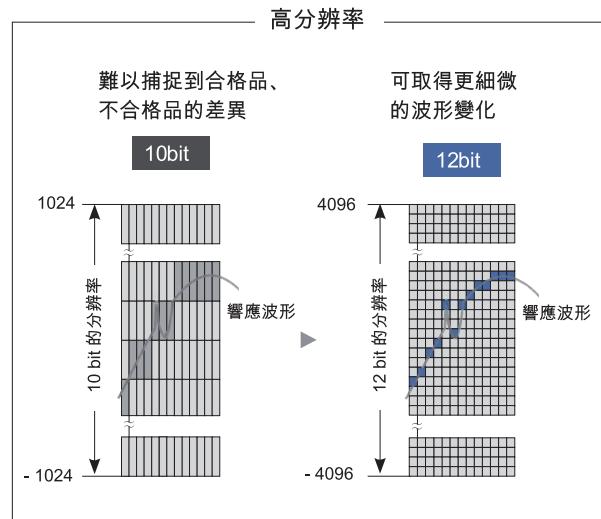
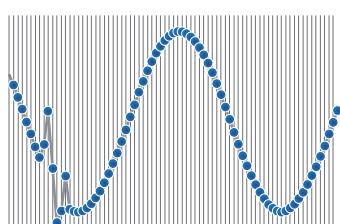
高速採樣 × 高分辨率



100MHz
一直以來的問題
難以捕捉到瞬間的變化



200MHz
ST4030A
獲取精細瞬間變化





單匝線圈檢測

NEW 響應波形的定量化

※ 使用Toenec公司專利

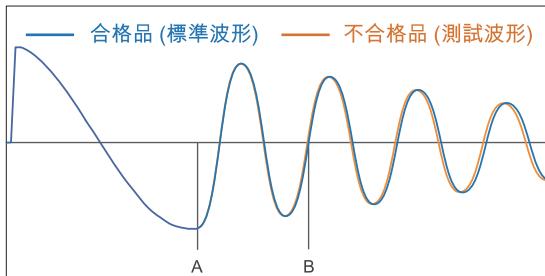
傳統

基於波形的面積進行比較

新方案

響應波形的數值化

單匝時的面積比較

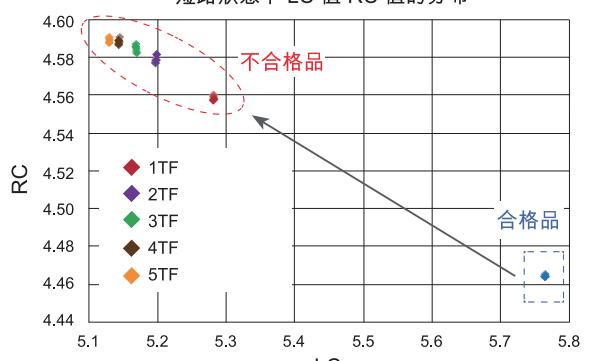


面積差如果不到幾個百分點，那麼進行合格與否判定就很困難

通過計算指定的 A-B 光標區間的

“標準波形”和“測試波形”的面積差，進行合格與否判定。

短路狀態下 LC 值·RC 值的分布



合格品和不合格品的分布不同

對於難以判定的波形的微妙差別，

只要知道 LC、RC 值的話就可以判定 *
因為判定取得數值可明確化，從而能夠進行判斷合格與否。

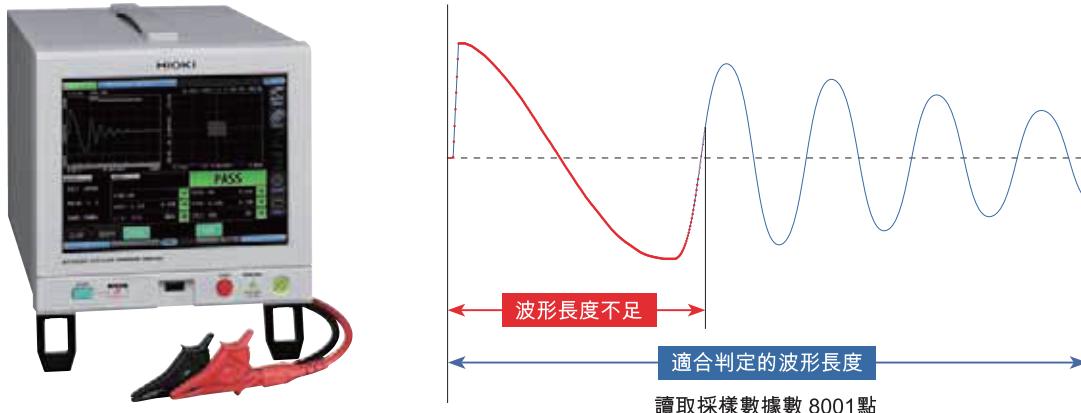
* 可檢測的馬達請參照最終頁技術參數 “可測試的電感範圍”。但是，有時也有一定條件，具體請洽詢本公司銷售工程師，進行預約樣機測試等確認。

足夠用於判定的採樣數據數

不遺漏波形的細微變化

以往由於提高採樣頻率，對於可捕捉的波形長度會有所限制。

而 ST4030A 因為採樣點數多，即使是在 200 MHz 採樣速度下也可以捕捉到所需要的波形長度。



提高施加電壓的重現性

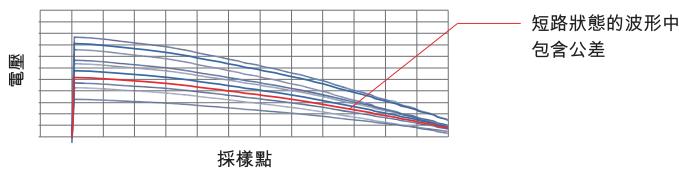
通過較高的重複精度檢測出不合格品

因為施加電壓的差異很小，因此能夠依靠高精度檢測出不合格的產品。

而且，因為測量同一被測物時的儀器之間的偏差很小，所以即使替換儀器也仍能使用標準件的收據。

施加電壓的差異示意圖

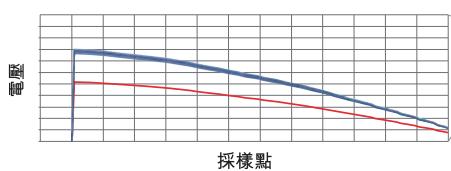
過去 因為波形存在的公差，有些短路狀態難以檢測出來



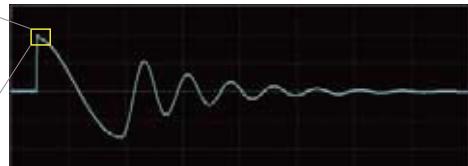
採樣點



ST4030 波形的公差小，能高精度檢測出不合格品。



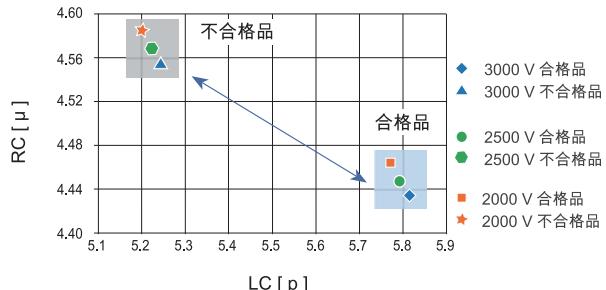
採樣點



即使降低施加電壓，分布也是不同的，能夠進行判別

通過施加電壓的低壓化減少傷害

通過LC·RC 值可以判別合格品和不合格品，不需要通過施加電壓。因此，能夠降低施加電壓，減小對被測物的損傷。



用於 ST4030A 的功能追加配件

NEW 放電檢測功能 ST9000

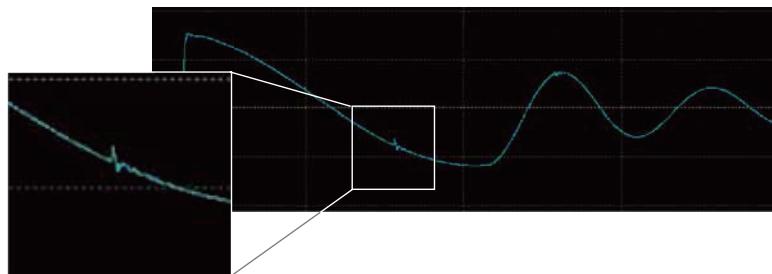
※ 與愛信 AW 有限公司共同開發

高精度檢測輕微短路

通過檢測淹沒在噪音中的“微弱的局部放電”，掌握馬達線圈之間的絕緣不良(輕微短路)。

配備 HIOKI 濾波器 *

在響應波形中出現的高頻成分之中，去除出現在波形整體的噪音成分，僅提取局部放電成分進行判定。



高精度的波形檢測

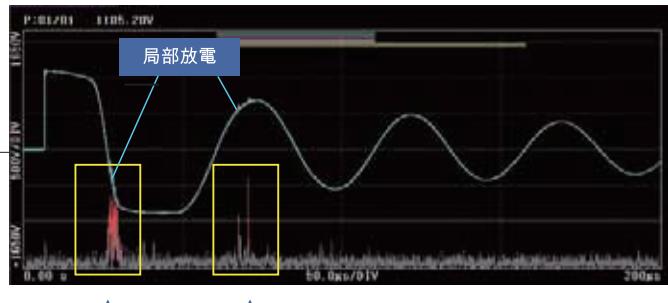
200 MHz 採樣，12 bit

與噪音成分分離

HIOKI 濾波器

簡單的放電檢測

不需要額外設備 (用於放電檢測的天線等)



利用HIOKI獨有的濾波功能對高頻放電成分進行提取

絕緣破壞電壓測試 (BreakDown Voltage)

測試評估被測物造成絕緣損壞的最大耐受電壓。對被測物慢慢提升施加電壓的同時進行脈衝測試，根據響應波形的 LC・RC 值、放電量、波形面積等對絕緣破壞電壓進行評估。

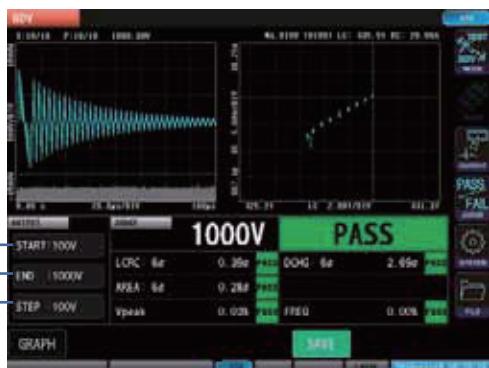
利用豐富的判定項目完成穩定的檢測

LC・RC 值 放電量 波形面積
最大電壓值 振動頻率

BDV 的設置範圍

設置範圍 : 100 V ~ 4200 V
設置步進分辨率 : 10 V
步數 : 最多 32 步

PASS 判定示例



各個判定結果都為 PASS 時，執行測試直至最高電壓。

FAIL 判定示例(在2000V放電FAIL)



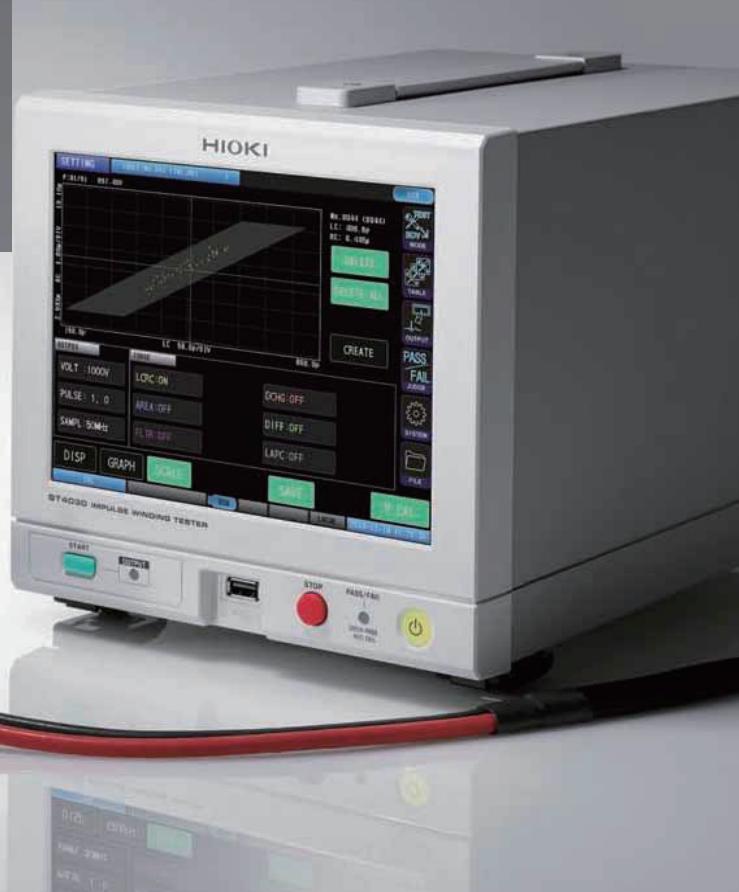
各個判定結果的任一項為 FAIL 時，視為絕緣破壞開始，在那個時間點測試結束。擊穿電壓波形以紅色顯示。

能夠在裝有轉子的成品狀態下進行測試

轉子裝在馬達定子上的狀態下，根據轉子的安裝位置，轉子和定子之間的雜散電容會發生變化。

由於雜散電容發生變化，脈衝測試得到的響應波形也會發生變化，因此無法使用過去的波形比較方式。

將響應波形進行數值化得到的 LC·RC 值也會因為響應波形的變化而變化，但合格品和不合格品的分布不同。因此，只要生成合格品和不合格品的判定區域，就能在裝有轉子的成品狀態下進行脈衝測試了。

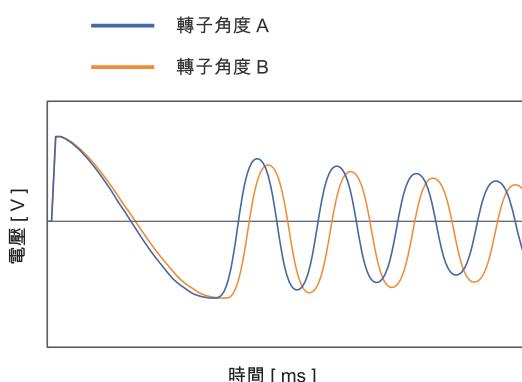


過去的波形判定

由於轉子的安裝位置和角度，響應波形各不相同，無法明確的設置判定標準。

轉子旋轉時的電壓波形變化 (示意圖)

轉子角度 A 和 B 位置造成波形變化，難以決定波形比較的標準。

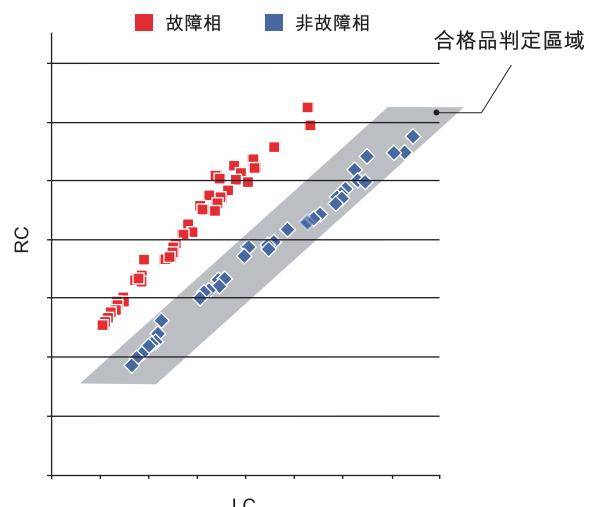


通過 LC·RC 值進行數值判定

通過使用非故障相來設置合格品判定區域，使得在裝有轉子的成品狀態下進行脈衝測試成為可能。

轉子旋轉時 (各50點) LC·RC 值

旋轉轉子對LC·RC 值進行採樣，則相對非故障相，故障相的分布不同。



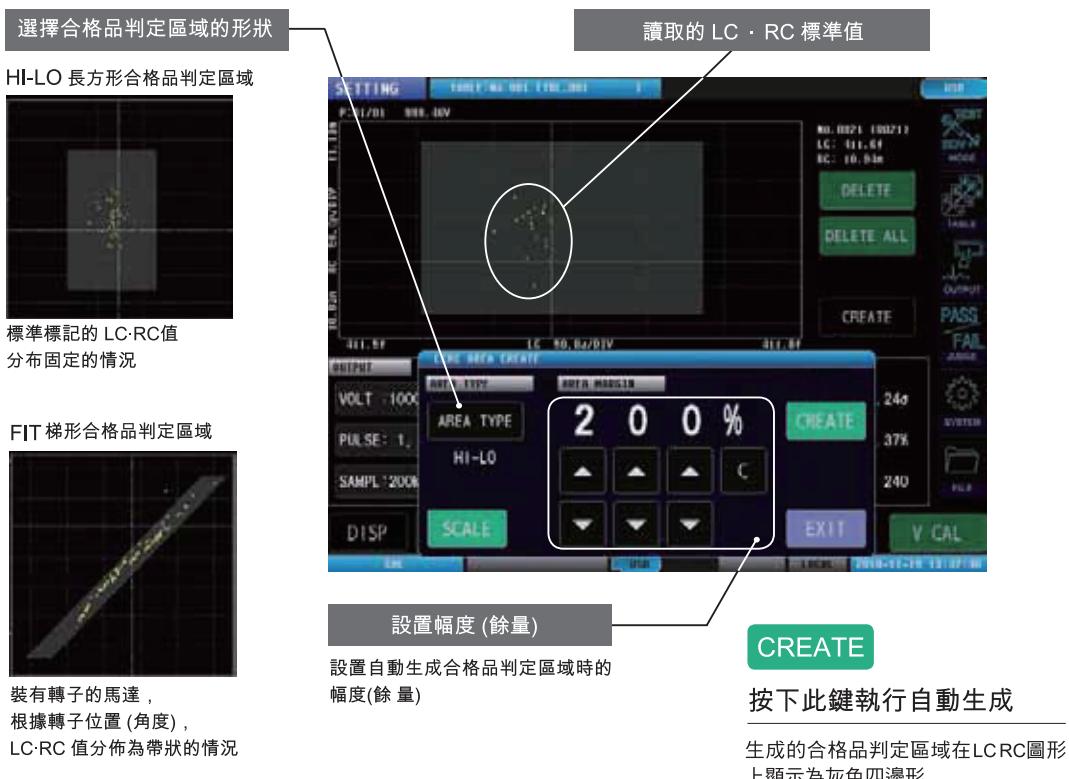
根據 LC·RC 值的分佈生成合格品判定區域

測試條件的設置

合格品判定區域的自動設置

為了判定被測物是否合格，使用標準件的測試值，讀取 LC·RC 標準值。

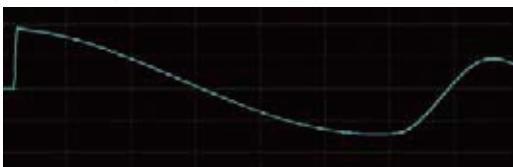
根據讀取的 LC·RC 標準值自動生成合格品判定區域。



波形獲取範圍的自動設置

根據被測物的類型不同，響應波形的振動頻率也不同。為了使得 LC·RC 值運算、波形判定功能能夠使用足夠的波形數據，自動調節採樣頻率和採樣數據，使得波形獲取範圍最優化。

被測物 A (振動頻率慢的特性)

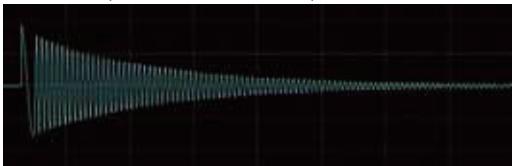


響應波形的振動頻率慢，捕捉的波形長度不夠。
需要將採樣頻率調慢。

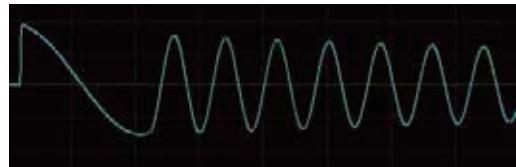
通過自動調節獲取最合適的波形捕捉長度

波形獲取範圍最優化

被測物 B (振動波形快的特性)



響應波形的振動頻率快，捕捉了不需要的波形。需要
將採樣頻率調快，或者減少採樣數據數。



方便的功能，記錄·活用數值化的測試結果

利用電腦分析輕鬆分析測試結果

存儲功能 · USB儲存



最多可將 1000 個測試結果保存在內存中。可轉移到 U 盤中再讀入到電腦。

通過計算軟件打開測量數據，可用於差異分析或檢查數據的管理。

測試&保存

測量測試對象

保存到內存中

測試數:n 個

保存的數據轉移到
USB 中

讀取到 PC 中

內存數據

測試結果：CSV 文件格式

可以保存在 USB 中的項目

測試結果：CSV 文件格式

測量畫面：BMP 文件

本儀器的設置：任一組設置

所有設置

通過表格計算軟件進行分析



利用選單圖標、窗口、觸摸鍵盤輕鬆操作

直觀易用的用戶界面



ST4030A 可以通過觸摸屏輕鬆操作測量條件的設置和變更。

輕觸選單圖標



利用觸摸鍵盤輸入文字



利用數字鍵盤從窗口輸入

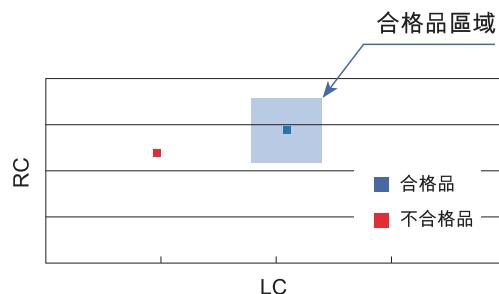


將數據統計分析用於前序工藝的反饋，提升品質

通過響應波形的數值化，能夠進行定量化管理

判定標準值明確化

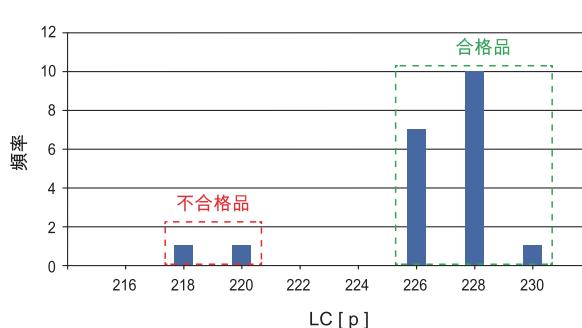
能以合格品·不合格品的數值數據為基礎，明確規定判定標準。能夠掌握不合格品相對於合格品存在怎樣程度的差異。



將測試結果靈活運用於生產品質管理

在日常工作中使用統計品質管理方法。通過統計數據的累積，推測線圈不良狀態。

被測量物	LC [p]	RC [μ]
1	228	4.21
2	227	4.22
3	226	4.22
4	228	4.23
5	227	4.22
6	226	4.21
7	227	4.23
8	225	4.22
9	219	6.51
<hr/>		
17	227	4.22
18	228	4.21
19	218	6.52
20	229	4.23



支持 PLC/PC 的編程

迅速搭建產線

EXT.I/O 測試

可以確認從外部控制端子(EXT.I/O)發出的輸出信號是否正常，或者是否正常讀入輸入信號。



I/O OUT : 從所選的按鍵名的I/O輸出針輸出(ON)信號。

I/O IN : 在輸入信號中，用綠色點亮信號為輸入(ON)的信號線名。未輸入信號的信號線為灰色。

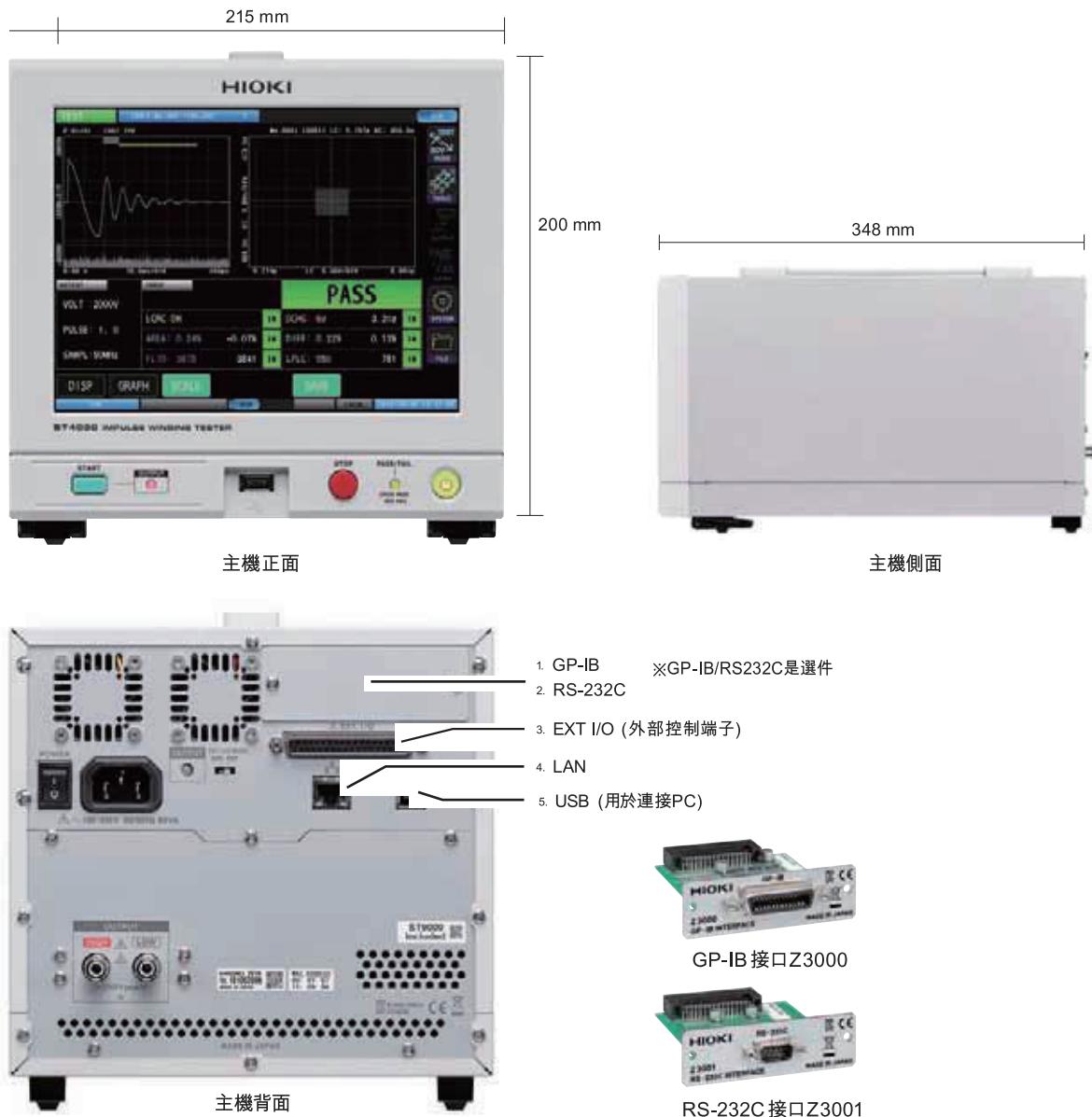
通訊監視器

可在畫面上顯示通訊命令以及查詢的響應，因此可在搭建產線時，邊確認實時的運作情況邊進行作業。



通訊顯示器上所顯示的命令分別為不同顏色，易於進行驗證工作。

節省空間、1/2 機架尺寸



豐富的接口

PC 接口

可從 PC 通過 USB、LAN、GP-IB、RS-232C，使用通訊命令對本儀器進行控制。

LAN

連接器	RJ-45連接器
電氣規格	依據 IEEE802.3
傳輸方式	10BASE-T/ 100BASE-TX/ 1000BASE-T 自動識別
協議	TCP / IP

GP-IB (選件)

依據標準	IEEE-488.2
功能規格	SH1, AH1, T6, L4, SR1, RL1, PP0, DC1, DT1, C0
設備地址	0~30

USB設備(用於連接PC)

連接器	B系列插口
電氣規格	USB2.0 (Full Speed / High Speed)

RS-232C (選件)

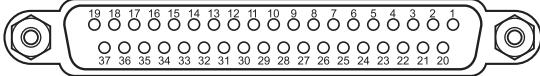
連接器	D-sub 9 針公頭
通訊方式	全雙工
同步方式	異步方式
流控制	軟件(XON/XOFF控制)
通訊速度	9600, 19200, 38400, 57600 bps

EXT.I/O

EXT.I/O 可向外部設備輸出測量結束信號(EOM信號)、判定結果信號(PASS / FAIL)等，或從外部設備輸入START信號等對測試儀進行控制。

連接器

使用連接器(主機端)	D-SUB 37 針 母頭 #4-40 英寸螺絲
適用連接器	DC-37P-ULR (焊接型) DCSP-JB37PR (壓接型) 日本航空電子工業公司生產



輸入信號

引腳	信號名	說明
1	START	根據 START 信號的 ON 邊沿開始測試。
20	STOP	在測試期間如果檢測到 STOP 信號的 ON 邊沿，則停止測試。
20	INTERLOCK	本儀器的聯鎖設置為 ON 時，INTERLOCK 信號為 ON 期間解除聯鎖狀態。
4~7, 22~25	TBL0~7	選擇切換保存的測試條件的組編號。

輸出信號

引腳	信號名	說明
29	INDEX	表示類比測量(施加脈衝)結束。 如果本信號從 OFF 變為 ON，則探頭可開路。
28	EOM	在測試結束時輸出。ERR 信號在 EOM 信號輸出的時間點更新。
10	ERR	發生開路錯誤、硬件錯誤等測量錯誤時輸出。
18	PASS	輸出綜合判定結果 PASS。
37	FAIL	輸出綜合判定結果 FAIL。
11~13 30~32	OUT_XXX	在各判定功能為 OUT 判定時輸出。
16, 17,35	OUT0~2	可作為通用輸出端子使用。 可通過 : IO:OUTPut 命令控制輸出信號。

絕緣電源輸出

引腳	信號名	NPN/PNP 開關設置	
		NPN	PNP
8	ISO_5V	絕緣電源 +5 V	絕緣電源 -5 V
9, 27	ISO_COM	絕緣電源公共端口	絕緣電源公共端口

電氣規格

輸入信號	輸入形式	光電耦合器絕緣無電壓觸電輸入(支持Sink/Source電流輸出)
	輸入 ON	殘留電壓 1V 以下、輸入ON電流4mA(參考值)
	輸入 OFF	OPEN(截止電流100μA 以下)
輸出信號	輸出形式	光電耦合器絕緣開漏輸出(無極性)
	最大負載電壓	DC 30 V
	最大負載電流	50 mA/ch
內置 絕緣電源	殘留電壓	1 V 以下(負載電流50 mA) / 0.5 V 以下(負載電流10 mA)
	輸出電壓	支持 sink 電流輸出: +5.0 V ±0.8 V、支持 source 電流輸出: -5.0 V ±0.8 V
	最大輸出電流	100 mA
	絕緣	浮動於保護接地電位以及測量回路

測量時序示例



項目	內容	時間
t1	START 信號ON的時間	1ms 以上
t2	觸發檢測時間	1ms(代表值)
t3	組切換時間	10 ms(代表值) ※切換後的組的測試電壓比切換前的測試電壓下降的情況，加上內部放電時間。
t4	觸發延遲時間	0.000s ~ 9.999s
t5	模擬測量時間	50ms(設置電壓3000V、採樣頻率200MHz、施加1脈衝時的代表值)
t6	運算·判定時間	15ms(AREA, DIFF, FLUTTER, LAPLACIAN 判定功能有效時的代表值) ※施加多個脈衝時，為最終脈衝的各個判定運算時間。

測試時間(參考值)

測量時間 (EOM)	EOM = (INDEX+ 軟件處理時間+各判定時間) × 施加脈衝數 ※消磁脈衝沒有軟件處理時間、各個判定時間 ※施加多個脈衝時，請控制各個脈衝的施加間隔時間至少不小於脈衝施加間隔設置時間			
模擬測量時間 (INDEX)	充電、施加、採樣結束為止的時間(代表值)			
	設置電壓	100 V	1000 V	2000 V
	INDEX 時間	30 ms	30 ms	40 ms
軟件處理時間	數據傳輸等的軟件處理時間(代表值)，處理時間: 10ms ※S/s: 200 MHz, DISP: THIN			
各個判定時間	各個判定功能有效時的處理時間(代表值)			
	判定	處理時間		
	AREA ^{※1}	1 ms		
	DIFF ^{※1}	1 ms		
	FLTR ^{※1}	1 ms		
	LAPC ^{※1}	1 ms		
	LC-RC ^{※2}	100 ms		
	DISCHARGE ^{※3}	75 ms		

※1: 判定區域 1500 pt
※2: 運算區域 1500 pt
※3: S/s 200MHz 時，判定區域 8001 pt

技術參數

(精度保證期1年，調整後精度保證期1年)

施加電壓	100 V ~ 4200 V (設置分辨率 :10V 步)
可測試電感範圍	10 μ H ~ 100 mH
採樣頻率	200 MHz / 100 MHz / 50 MHz / 20 MHz / 10 MHz
採樣分辨率	12 bit
電壓檢測精度	【DC 精度】 $\pm 5\%$ of setting, [AC 帶寬] 100 kHz ± 1 dB 精度保證條件 : 23°C $\pm 5^\circ$ C , 80% rh 以下
採樣數據數	1001~8001 點 (1000 點步)
判定方法	<p>標準件和被測物施加相同的脈衝電壓，分別比較其響應波形的波形、LC·RC 值、放電成分量，進行合格與否判定。</p> <p>LC·RC 值判定 LC·RC 值判定 (LCRC AREA)</p> <p>波形面積比較判定 (AREA) 波形面積差比較判定 (DIFF-AREA) 波形抖動檢測判定 (FLUTTER) 波形二階異數檢測判定 (LAPLACIAN)</p> <p>放電判定 (裝有ST9000時) 放電判定 (DISCHARGE)</p>
絕緣破壞電壓測試模式	對被測物慢慢提升施加電壓同時進行脈衝測試，測試判定絕緣破壞電壓。絕緣破壞的判定使用波形面積判定、放電判定、LC·RC 值判定。
測試條件組數	255 (測試條件設置、判定條件設置、標準波形)
測試時間	約 60ms (3000V、1脈衝、判定OFF時的參考值)
顯示	顯示器 : 8.4 英寸 SCGA 彩色 TFT 液晶 (800 × 600 點)，觸摸面板
安全保護功能	按鍵鎖定、聯鎖、雙動作 (預防測試開始時的誤操作)

※ 最大施加能量 : 約 55mJ

通用參數

使用場所	室內使用，污染度 2，海拔高度2000m以下
使用溫濕度範圍	0°C ~ 40°C , 80% rh以下 (未結露)
保存溫濕度範圍	-10°C ~ 50°C , 80% rh 以下 (未結露)
適用標準	安全性 : EN 61010 , EMC : EN 61326 Class A
電源	AC100 V~ 240V , 50 Hz/60 Hz
外部接口	標配 : EXT.I/O , USB 主機 (存儲) , USB 設備 (通訊用) , LAN 選件 : RS-232C (Z3001) , GP-IB (Z3000)
外形尺寸	約 215 W × 200 H × 348 D mm (不含突起物)
重量	約 6.7 kg
附件	電源線，使用說明書，應用軟件光盤，使用注意事項



品名: 脈衝線圈測試儀ST4030A

型號

ST4030A

功能追加選件

放電檢測功能 ST9000

ST9000 放電檢測功能，是脈衝線圈測試儀 ST4030 的選件 (工廠出貨)。如需要，請務必在下訂單時指定。

選件

夾型測試線 L2250
(線長1.5m)



注意：電纜寄生成分的影響

振動波形根據線纜長度變化。如果想諮詢將線纜電容控制在一定範圍內的特注品的對應，請垂詢距您最近的日置分公司或事務所。

GP-IB 連接線9151-02
(線長2m)

RS232C 連接線9637
(線長1.8m)

RS232C 接口Z3001

GP-IB 接口Z3000

資料索取、產品詢問、展示機訓練等，請透過以下方式和我們聯繫，我們將真誠地為您服務。



台灣日置電機股份有限公司

地址：台北市大安區市民大道三段206號4樓

電話：02-2775-1210 傳真：02-2775-1260

官網：<http://hioki.tw>

E-mail：info-tw@hioki.com.tw